

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑬ Anmeldenummer: 90104179.8

⑮ Int. Cl. 5: **B41F 33/00**

⑭ Anmeldetag: 03.03.90

⑯ Priorität: 22.03.89 DE 3909401

⑰ Erfinder: Kipphan, Helmut, Prof. Dr. Dr.-Ing.

Bibiena-Strasse 6
W-6830 Schwetzingen(DE)

⑯ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
26.09.90 Patentblatt 90/39

Erfinder: Haase, Josef

Batzenhäuselweg 32
W-6903 Neckargemünd(DE)
Erfinder: Joss, Werner, Dipl.-Ing.
Robert-Koch-Strasse 2
W-7515 Linkenheim(DE)

⑯ Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI SE

⑰ Vertreter: Stoltenberg, Baldo Heinz-Herbert et
al

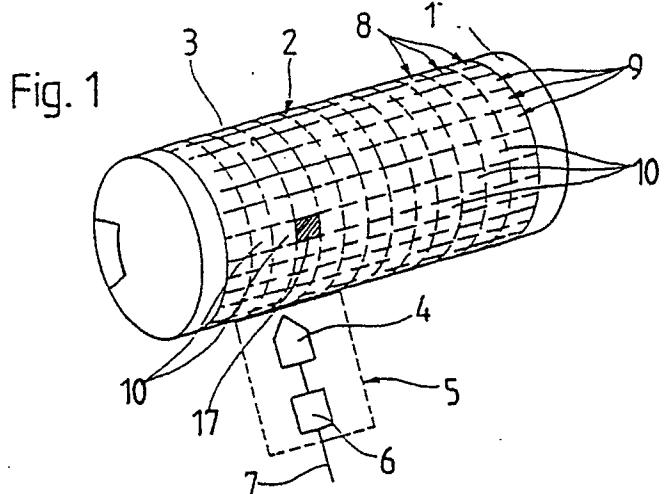
c/o Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
W-6900 Heidelberg 1(DE)

⑯ Anmelder: Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft
Kurfürsten-Anlage 52-60 Postfach 10 29 40
W-6900 Heidelberg 1(DE)

⑯ Verfahren zur Festlegung eines Messortes für die Feuchtmittel-Schichtdickenbestimmung einer
Offset-Druckplatte.

⑯ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Festle-
gung eines in einem farbfreien Bereich liegenden
Meßortes (17) für die Erfassung der Feuchtmittel-
Schichtdicke auf der Oberfläche (3) einer Offset-
Druckplatte (2), wobei ein Meßkopf (4) im Suchlauf
die Plattenoberfläche abscannt und eine Auswertung
der dabei ermittelten Meßdaten erfolgt; sie schlägt

zur Erzielung einer insbesondere positionierungs-
technisch optimalen Arbeitsweise eine Auswertung
der Meßdaten derart vor, daß der Meßort (17) in
einer Vertikalzone (8) der Offset-Druckplatte (2) mit
möglichst geringer mittlerer Flächendeckung liegt.





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A,D	DE-A-3 636 507 (GRAPHO METRONIC) - - -		B 41 F 33/00
A	FR-A-2 538 761 (VEB KOMBINAT POLYGRAPH "WERNER LAMBERTZ") - - - - -		
<p>RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl.5)</p> <p>B 41 F</p>			

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt

Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag	31 Januar 91	DIAZ-MAROTO Y MAQUED
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>.....</p> <p>&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>		